بکارگیری تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی به منظور بررسی میکروبالنهای پلیمری

مرضيه ولى اقبال (*، بهاره زارع فارساني، امير حسين فرهبد

چکیدہ

برای دستیابی به گداخت به روش محصورسازی اینرسی ضروری است تا میکروبالنهای پلیمری از کرویت، تقارن و یکنواختی سطح بسیار بالایی برخوردار باشند تا از بروز ناپایداری هیدرودینامیکی طی فرآیند فشرده-سازی هدف تا حد امکان کاسته شود. ناپایداریهای ریلی-تیلور در عملکرد هدفهای طراحی شده برای آزمایشهای ICF نقش بسزایی دارند. به همین دلیل لازم است هدفهای ساخته شده متقارن و ضخامت سطوح ثابتی داشتهباشند. روشهای مختلفی برای مشخصهیابی این کپسولها وجود دارد. در این مقاله از روش تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی با پیکر بندی تداخل سنج ماخ-زندر عبوری برای کنترل کیفی هدف-مهای گداخت لیزری استفاده شده است. ترکیب تمامنگاری دیجیتال با میکروسکوپ یا تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی، امکان دستیابی به تصویری با وضوح بالا از نمونه سه بعدی را بوسیله بازسازی عددی فراهم میآورد. همچنین تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی فرآیندی غیرمخرب است که برای حفظ کیفیت نمونه به کمک نرمافزار Holovision بازسازی شده است. در این روش ابتدا تمامنگار به وسیله تارسازی عددی فراهم میآورد. همچنین تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی فرآیندی غیرمخرب است که برای حفظ کیفیت نمونه میختلف نمونه در تصویر بازسازی شده است. در این روش ابتدا تمامنگار به وسیله تار موسته در نقاط مختلف نمونه در تصویر بازسازی شده و داید وی زارگرفته است. در نهایت ضامت پوسته در نقاط مختلف نمونه در تصویر بازسازی شده و نایکنواختی ضامت پوسته به طور متوسط در مدوسته در نقاط مختلف نمونه در تصویر بازسازی شده و نایکنواختی ضامت پوسته به طور متوسته در نقاط مختلف نمونه در تصویر بازسازی شده و نایکنواختی ضخامت پوسته به طور متوسط در تداخل

واژدهای کلیدی: گداخت محصورسازی اینرسی، تداخلسنج ماخ-زندر، تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی.

مقدمه

یکی از رویکردهای رایج جهت انجام گداخت هستهای، محصورسازی پلاسما به روش اینرسی ^۱ است. برای دستیابی به شرایط گداخت به این روش، چگالی ایزوتوپهای سنگین اتم هیدروژن (دوتریم – تریتیم) به

۱. پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده پلاسما و گداخت هستهای zibavalieghbal@gmail.com

1. Inertial Confinement Fusion

کمک باریکههای پر انرژی لیزر یا باریکههای یون طی چند نانوثانیه تا بیش از ^۲ ۱۰ برابر چگالی متعارف هیدروژن در فاز جامد، و دما تا ^۸ ۱۰درجه کلوین افزایش می یابد. بدین ترتیب، همجوشی هستههای اتمهای هیدروژن به وقوع می پیوندد و مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می شود. این عمل با استفاده از هدفی (کپسول) کروی حاوی قشر نازکی از سوخت جامد دوتریم-تریتیوم انجام می شود[۱و۲]. در گداخت به روش محصورسازی

اینرسی نه تنها لازم است لیزرهای با توان بالا و پهنای تپ کوتاه مورد استفاده قرار گیرند، بلکه کپسولهای تولید شده به لحاظ کرویت و یکنواختی سطح، باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. عامل اصلی عدم فشرده-سازی متقارن هدف، ناپایداریهای هیدرودینامیکی است که از این میان ناپایداریهای ریلی-تیلور¹ غالب است. لذا ضروری است هدف از تقارن هندسی و همواری سطح و به طور کلی کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد. هدفها غالباً پوستههای ریز کروی از جنس پلیمر به قطر چند صد میکرون هستند. برای ساخت این هدفها از تکنیکهای مختلفی از جمله برج سقوط تولید میکرو-کره (کوره گرمایی)^۲، روش ریزکپسولسازی^۲ و روش قالب با قابلیت دیلیمریزه شدن⁴ استفاده میشود[۳].

مشخصهيابى هندسى هدفها نظير عيوب سطح خارجى آنها، ناهم مرکزی یوستهها و ضخامت دیواره از جمله بخشهای مهم و ضروری برای تهیه یک هدف قابل استفاده برای گداخت اینرسی به شمار میآید و کنترل کیفی هدف نقش مهمی در مراحل تولید آنها دارد. از میان روشهای موجود در مشخصهیابی، روشهای ایتیکی، مقرونبه صرفه هستند و تصاویری با کیفیت بالا به دست میدهند[۴و۵]. روش تمامنگاری دارای توان تفکیک بالا در حد میکرومتر میباشد. با این وجود، رویکردهای تازهای از این روش، توانسته است این مقدار را نیز بهبود بخشد. به عنوان مثال، اندازه گیریهای تمام نگاری دیجیتالی در حد نانومتریک بوده که به ما امکان مشخصهیابی با کیفیت بالا برای سطح خارجی میکروبالنهای ICF را می دهد [۶]. در سال ۱۹۴۸ زمانی که دنیس گابور مطالعات خود را برای ارتقا وضوح تصویر در میکروسکوپ الکترونی انجام میداد دریافت که طرح تداخلي باريكه الكترون شامل اطلاعات كاملي از فاز و دامنه موج الكترون مىباشد. در اين سال بود كه اين

دانشمند انگلیسی تمام نگاری را پیش بینی کرد. ایده ثبت تصاویر به صورت سه بعدی از سوی گابور در سال ۱۹۷۱ جایزه نوبل را به خود اختصاص داد. گابور برای ثبت همزمان دامنه و فاز امواج، پیشنهاد استفاده ازفریزهای حاصل از تداخل امواج را ارائه کرد. در تمام-نگاری دیجیتال، پردازش توسط کامپیوتر انجام می شود. ترکیب تمامنگاری دیجیتال با میکروسکوپ یا تمامنگاری میکروسکوییDHM^۵ رویکردی است که امکان دستیابی به تصویری با وضوح بالا از نمونه سه بعدی را بوسیله بازسازی عددی فراهم می آورد. اولین CCD مربوط به تصویربرداری به فرمت ۱۰۰×۱۰۰ پیکسل، در سال ۱۹۷۴ توسط شرکت فرچایلدالکترونیک⁶ تولید گردید. در سال بعد این وسیله در دوربینهای تلویزیونی برای رسانههای تجاری و بعدها در تلسکوپها و وسایل تصویر برداری پزشکی مورد استفاده قرار گرفت. مدتها پس از این زمان بود که CCD در دوربینهای دیجیتالی مورد استفاده عموم قرار گرفت و تجاری شد. در اوایل سال ۱۹۹۰، حسگرهای تصویر CMOS به عنوان یک جایگزین مناسب برای CCDها پدیدار شدند. با توجه به اصول اولیه تداخلسنجی، پیکربندی-های متفاوتی در چیدمان DHM به کار می رود که از آن جمله مي توان به پيكربندي ماخ-زندر، مايكلسون و تویمن-گرین اشاره نمود. در میان این پیکربندیها، ماخ-زندر بیشترین استفاده را در DHM دارد[۱۰-۷].

تئوری تمامنگاری

تمامنگار از تداخل بین دو موج همدوس نتیجه می شود. موج شیO ناشی از جسم و موج مرجع R، این دو موج در صفحه تمامنگار، طرح تداخلی با توزیع شدت دو بعدی تولید می کنند. فاصله میان صفحه فوریه (x, y)و صفحه CCD (x, y) که توسط شئی میکروسکوپ ایجاد شده، D میدان مختلط در

6 Fairchild Electronics

¹ Rayleigh-Taylor instability

² Drop Tower

³ Microencapsulation

⁴ Depolymerizable mandrel (PAMS-GDP)

⁵ Digital holographic microscopy (DHM)

صفحه فوریه میباشد و توزیع دامنه مختلط در صفحه

$$\begin{array}{l}
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
= (17) \\
=$$

در همان زمان پرتو مرجع به صورت مایل با زاویـه θ بـه CCD میرسد. علاوه براین برای جبران واگرایی دو پرتو تداخلی یک سری لنـز اضـافی معمـولاً در مسـیر نـوری d باریکه مرجع قرار میگیرد. هر دو پرتو واگرا از فاصـله d در مقابل CCD میآینـد. ایـن تفـاوت در واگرایـی بـه صورت دیجیتالی قابل جبران است. مـوج مرجـع کـه از نقطهی (χ_R , 0) به صفحه کانونی تصـویر میآیـد بـه صورت زیر تعریف میشود [11]:

$$R(\xi,\eta) \qquad (7)$$

$$= R_o \frac{exp(jkd)}{j\lambda d} exp\left[j\frac{\pi}{\lambda d}\left[(\xi - x_R)^2 + \eta^2\right]\right]$$

$$= C_o exp \left[j \frac{\pi}{\lambda d} (\xi^2 + \eta^2) \right] exp \left[-j \frac{2\pi}{\lambda d} x_R \xi \right]$$

که C_o فاکتوری ثابت است مقدار x_R و b ماکزیمم مقدار θ و همچنین مینیمم مقدار هایی را که میتواند به وسیله CCD ضبط شود محدود می کند. فرض می کنیم $\Delta \Lambda$ و $\Delta \Lambda$ پیکسل و $\Delta \Lambda$ و $\Delta \Lambda$ و فاصله میان مراکز پیکسل ها در راستاهای ξ, η هستند.

دوره تناوب توليد طرح تداخلي به وسيله پرتو مرجع Pو تصویر است (بطور کلی P می تواند از دو مولفه P_{η} و در دو راستای ξ, η تشکیل شود). در صورت P_{ξ} برقراری روابط زیر طرح خروجی توزیع شدت بوسیله *CCD*ثبت می شود. ، در فضای فرنکانس $p_{\xi} \geq 2\Delta \xi$ و $f_{\xi} \geq 1/2\Delta \xi$ بسامد در راستای ξ ، ξ میباشد و همه این موارد در جهـــت η نیـــز صــادق اســت. ویژگــی هـای ا مقدار θ و در نتیجه P را $(M, N, \Delta\xi, \Delta\eta)$ ،CCDمحدود می کند در عمل ویژگی های آشکارساز CCD ثابت هستند. در صفحه هولوگرام داریم: در حــــالي کــــه $\eta = m\Delta \eta$, $\xi = n\Delta \xi$, $m = 1, 2, \dots, M$, $n = 1, 2, \dots, N$ صفحه شي: $\Delta y = \frac{1}{M\Delta v} = \lambda d / M\Delta \eta$, $\Delta x = \frac{1}{N\Delta u} = \frac{\lambda d}{N\Delta \xi}$ در صفحه (ξ, η) که همان صفحه هولوگرام است شدت حاصل به عنوان یک تمامنگار دیجیتالی به صورت زیـر ضبط می شود [۱۲]: $I(x, y) = |O(\xi, \eta) + R(\xi, \eta)|^2$ (٣) $= |O(\xi,\eta)|^2 + |R(\xi,\eta)|^2$ $+ O(\xi, \eta) R^{*}(\xi, \eta)$

بنابراین در فرآیند تمامنگاری هیچ یک از اطلاعات بسامد فضایی حذف نمی شود. از آنجایی که تصویر اولیه از تصویر مزدوج و ترم مرتبه صفرم کاملاً جدا است ما می توانیم دو ترم دیگر را حذف کنیم که بازسازی تصویر مختلط نمونه را از تبدیل فوریه معکوس از تصویر اولیه امکان پذیر می کند [۸].

 $+ O^{*}(\xi, \eta)R(\xi, \eta)$

روش ساخت و آمادهسازی نمونه

برای تهیه میکروبالنهای پلیمری، روشهای متعددی وجود دارد که هر روش ویژگی منحصر به فرد و ملزومات آمادهسازی خاصی دارد. روشهای تهیه میکروبالنهای

پلیمری عبارتند از [۵]: روش قطره مایع (کوره حرارتی با خوراک مایع)، روش قطرهای با ژل خشک (کوره حرارتی با خوراک ژل خشک)، روش خود مونتاژی، روش میکروانکپسولیشن و روش قالبی. همانگونه که پیشتر اشاره شد در روش میکروانکپسولیشن از سه فاز برای آمادهسازی میکروبالنها استفاده میشود. فاز W1 : آب مقطر (آب و امولسیفایر)، فاز O : محلول پلیمری (پلی -استایرن محلول در بنزن و ۲و۲ - دی کلرواتان)، فاز 2y : آب مقطر و عامل تعلیق ساز (پلی وینیل الکل). همانطور که در شکل ۱مشاهده میشود، سه فاز ذکر شده به ترتیب فازهای داخلی، میانی و خارجی سازنده میکروبالن را تشکیل میدهند که دیواره اصلی میکروبالن از جنس ماده تشکیل دهنده فاز میانی میباشد[۱۳].



شکل ۱. نمایش کلی ساختار سه فازی میکروبالن به دست آمده از روش ریز کیسولسازی[۵].

در این روش ابتدا آب را در محلول آلی پلیمر به حالت امولسیون در آورده و پس از اختلاط کامل آن را ضمن هم زدن به محلول آبی ثانویه میافزاییم و پس از تنظیم دمای محلول و خروج حلال از فاز آلی، پوسته پلیمری حاوی آب باقی میماند که پس از طی مراحل خشک کردن تبدیل به ریزکره توخالی از جنس پلیاستایرن می شود. قطر نمونههای ساخته شده در حد μm ۱۰۰ است که ساختار آن در شکل ۲ نشان داده شده است.



از آن جایی که پوستههای کروی بسیار حساس و شکننده هستند باید با دقت بسیار بالایی به کمک چسب بر روی پایه (لوله مویین) نصب گردند. قبل از پرتودهی نمونه، برای اطمینان از سالم بودن آن به کمک دوربین (CMOS، ۳مگا پیکسل) نصب شده بر روی میکروسکوپ، تصویر نمونه ثبت و در رایانه ذخیره می-شود. تصویر میکروسکوپی نمونه در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل۳: تصویر تهیه شده از نمونه به کمک میکروسکوپ نوری.

چيدمان تجربى

چیدمان بر پا شده برای تصویربرداری از میکروبالنهای کروی پلیمری، تداخلسنج ماخ-زندر عبوری است که در شکل ۴ نشان داده شده است. برای تشکیل طرح تداخلی از باریکه لیزر پیوسته هلیوم- نئون غیر قطبیده به ترتیب با طول موج ۶۳۲/۸ نانومتر و توان ۲ میلیوات استفاده شد. دوربین CCD مدل (Taging Source ساخت شرکت Imaging Source با اندازه پیکسل ۶/۵۶ میکرومتر برای ثبت تصاویر به کار رفته است. باریکه لیزر

توسط شکافنده پرتو به دو بخش تقسیم می شود، که امکان

اجرای چیدمانی بر اساس ساختار تداخلسنج ماخ- زندر را فراهم میسازد. در بازوی جسم تداخلسنج یک شیی میکروسکوپ در حالت عبور قرار دارد و طرح تداخلی دو جبهه موج مرجع و جسم که یک تمامنگار عبوری از نمونه است پس از ثبت بوسیله دوربین به رایانه منتقل میشود.





شکل۴: (الف) چیدمان تجربی مورد استفاده برای تصویربرداری از هدف. (ب) تصویر چیدمان تجربی پیاده شده در آزمایشگاه کنترل کیفی هدفهای گداخت لیزری.

نتايج

طرح تداخلی ثبت شده از طریق تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی در شکل ۵ نشان داده شده است. تمام نگار ثبت شده در نرم افزار Holovision به روش فرنل، بازسازی و پس زمینه تصویر توسط فیلترهای MVS و HPF حذف شده است. تصویر بازسازی شده نهایی در شکل ۶ آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود، ضخامت پوسته که در تصویر میکروسکوپی قابل تشخیص نیست در تصویر بازسازی شده طرح تداخلی قابل رویت است. این مزیت نشان از برتری تصویربرداری به روش تداخلسنجی اپتیکی در مقایسه با تصویربرداری

ساده میکروسکوپی دارد. از آنجایی که یکنواختی ضخامت هدف حایز اهمیت است، پس از بازسازی تصویر، ضخامت پوسته در نقاط مختلف اندازه گیری شد. مقادیر به دست آمده و درصد نایکنواختی ضخامت پوسته در جدول ۱ آورده شده است. نتایج حاصل به طور متوسط حاکی از ۲۲/۸۳ درصد نایکنواختی در ضخامت پوسته در نقاط مختلف میباشد.



شکل۵: طرح تداخلی نمونه هدف.



شکل ۶: تصویر بازسازی شده.



شکل۷: ضخامت پوسته در مکانهای a = 18 µm برحسب مقیاس a = 18 µm ناحیه بررسی همگنی نمونه از نقطه F تا G.

شکل ۷.		
مکان	ضخامت پوسته	درصد نایکنواختی
	$(a = 18 \ \mu m)$	ضخامت پوسته
d ₁	1,1 % a	%1٣
d ₂	1,89a	%٣٩
d ₃	a1,71	%71
d ₄	۰,۹۶a	% -۴
d ₅	1,7 % a	%۲۳
d ₆	1,40a	%۴۵

جدول۱: ضخامت پوسته در شش مکان مشخص شده در شکار ۷

علاوه بر این برای بررسی همگنی فضای داخل پوسته، نمودار تغییرات شدت بر حسب مکان ترسیم شده است. در شکل ۸ نمودار تغییرات مکانی شدت از نقطه F(۲۷,۱۲۵) تا (۲۴۵,۱۸۰ به فاصله Α۷/۴۵μm به کمک نرمافزار Holovision ترسیم شده است. تغییر شدت در نقاط مختلف نشاندهنده ناهمگنی بخش مورد نظر است.



نتيجهگيرى

از آنجاییکه هدفهای مورد نیاز برای استفاده در گداخت لیزری میبایست از کرویت، تقارن و یکنواختی سطح بسيار بالايي برخوردار باشند، انتخاب روش مشخصهيابي مناسب برای بررسی میکروبالنهای ساخته شده به روش ریزکپسولسازی بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله از روش تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی با چیدمان ماخ-زندر عبوری بدین منظور استفاده شده است. تمام-نگار پس از ثبت در CCD توسط نرمافزار Holovision بازسازی گردید. بنابر اندازه گیریهای انجام شده روی ضخامت پوسته در نقاط مختلف تصویر بازسازی شده، به طور متوسط ۲۲/۸۳ درصد نایکنواختی در ضخامت پوسته مشاهده شده است. همچنین ثابت نبودن (منطبق نبودن بر خطچین افقی شکل ۷) تغییرات شدت بر حسب مکان از نقطه F تا G نشان از ناهمگنی نمونه در این فاصله دارد. این نتایج مشخصه-یابی در اختیار بخش ساخت میکروبالنها قرار گرفته تا در ساخت نمونههایی با کیفیت بهتر این موارد را مد نظر داشته باشند.

سپاسگزاری

از خانم فهیمه رضازاده از آزمایشگاه شیمی پژوهشکده پلاسما و گداخت هستهای، و همچنین آقای عیسی علیدخت که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودهاند سپاسگزاری می نماییم. مراجع

- B.Kursunoglu, A. Perlmutter, S. M. Widmayer, "Progress in lasers and laser fusion" (1975).
- [2] John F. Holzrichter, Ph.D, "Lasers and inertial fusion experiments at livermore" (2006).
- [3] Y. D. G. D. Z. e. a. Zhang L. (1999) http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDT OTAL-QJGY199905021.htm.
- [4] Antolak, A.J., Pontau, A.E.&Morse, D.H. "Ion microtomograhy and particleinduced X-ray emission analysis of direct drive inertial confinement fusion targets" (1992).
- [5] T. P. Bernat, D. H. Darling, and J. J. Sanchez, "Applications of holographic interferometry to cryogenic ICF target characterization" (1982).
- [6] D.Gabor "Microscopy by reconstructed wavefront", (1948).
- [7] V. Micó, C. Ferreira, Z. Zalevsky and J. García, "Superresolution digital holographic microscopy for threedimensional samples" (2008).
- [8] V. Micó, C. Ferreira, Z. Zalevsky and J. García, "Basic principles and applications of digital holographic microscopy" (2010).
- [9] Uichi Kubo, Hitoshi Nakano, and Hyogun Kim, "Fabrication of cross-linked polymer shells for inertial confinement fusion experiments" (1997).
- [10] W. J. Qu, C. O. Choo, V. R. Singh, Y. J. Yu, and A. Asundi, "Quasiphysical phase compensation in digital holographic microscopy," Journal of the Optical Society of America, (2009).
- [11] C. LATTAUD, "Synthesis of low density foam shells for inertial confinement fusion experiments", (27 Septembre 2011, Thèse, Institut de

Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne (ICMUB)).

[12] H.J. Kreuzer and R.A. Pawlitzek, "Numerical Reconstruction for in-line holography under glancing incidence", In Fringe '97: Proceedings of the 3rd International Workshop on Automatic Processing of Fringe Patterns, Bremen, Germany, September 15-17 (1997).